

TK-ZQ18 蒸汽老化试验机

一、设备概述:

TK-ZQ18 蒸汽老化试验机适用于电子连接器、半导体 IC、晶体管、二极管、液晶 LCD、芯片电阻电容、零组件产业电子零组件金属接脚沾锡性试验前的老化加速寿命时间试验;半导体、被动组件、零件接脚氧化试验。

二、技术参数:

- 1、适用范围: 常温+10℃至 98℃
- 2、内箱尺寸: 水槽 40cm(W)×15cm(h)×28cm(D)
测试盘 10cm(W)×4cm(h)×26.3cm(D)
- 3、外箱尺寸: 61cm(W)×54cm(h)×34cm(D)
- 4、内外箱材质: SUS#304 耐热耐寒不锈钢板
- 5、液位元控制: 与隔板保持 2” 隔板不锈钢板
- 6、控制方式: 采全自动可设定温度及计时 99Hrs59Min, 微电脑 LED 控制, PID+SSR 控制。
- 7、附补给水槽一个
- 8、采自动控制系统
- 9、安全保护系统:
 - (1) 超温保护装置;
 - (2) 缺水超温保护装置及气用水缺水空焚保护装置;
 - (3) 蒸气排气孔;
- 10、电源: 单相 AC220V 50Hz



图片仅供参考, 以实物为准